PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-135655

(43) Date of publication of application: 24.05.1990

(51)Int.CI.

H01J 49/10 H01J 49/26

(21)Application number: 63-287699

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

16.11.1988

(72)Inventor: MIMURA TADAO

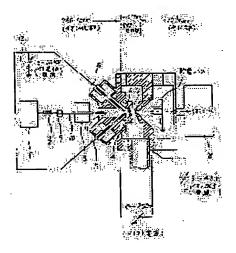
FUKAHATA MAKIE

(54) ATMOSPHERIC PRESSURE IONIZED MASS SPECTROMETER

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable high sensible measurement by radially providing a plurality of needle electrodes which generate corona discharge around the hole of a first pore electrode.

CONSTITUTION: Since a plurality of needle electrodes 5 are radially arranged, an ionized sample molecule or moving phase is focused on the hole of a first pore electrode 6. As the same high potential is applied to each needle electrode 5 and the tip of the fist pore electrode 6 is projected toward the central portion of the needle electrodes 5, the potential at the central portion of the needle electrodes 5 becomes low, and the produced ion is focused on the central portion so as to be collected at the tip of the first pore electrode 6. Accordingly, the ion is easily drawn into the hole of the first pore electrode 6 by the electric field from a second pore electrode 7 passing through the hole of the electrode 6. Therefore, the ion 5-10 times larger than conventional apparatus can be fed in a mass spectrometer 8.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-135655

@Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)5月24日

H 01 J 49/10 49/26 7170-5C 7170-5C

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

9発明の名称 大気圧イオン化質量分析計

②特 頤 昭63-287699

20出 頭 昭63(1988)11月16日

四発 明 者 三 村

忠男

茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場

内

@発明者 深畑 真喜栄

茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場

内

⑰出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

個代 理 人 弁理士 小川 勝男 外2名

明 粗 種

1. 発明の名称

大気圧イオン化質量分析計

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 大気圧あるいはそれに近い圧力で動作するイオン化部を仰え、二段階の差動排気を用いて上記イオン化部で生成したイオンを、中間圧力領域を経て分析部に導入しうるLC/API質量分析計において、上記イオン化部に針電極を放射状に複数本設けたことを特徴とする大気圧イオン化質扱分析計。
 - 2. 複数の針電極と高電圧を印加する電源間をそれぞれ高抵抗を介して接続したことを特徴とする特許語求の範囲第1項記載の大気圧イオン化質量分析計。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は大気圧イオン化(Atomospheric Pressore Ionization)あるいは化学イオン化など分子反応を利用したイオン化機能を有する大気

圧イオン化質量分析計に係り、特にイオン化部の 針電極の配置の改良に関する。

〔従来の技術〕

大気圧イオン化(以下、APIと略称する)を利用した被体クロマトグラフ直結形質量分析計 (以下、LC/API質量分析計と略称する)は、 従来の電子衝撃形イオン化(以下、BIと略除す る)を利用したガスクロマトグラフ直結形質量分析計(以下、GC質量分析計と略称する)に比べ、 そのイオン化機構において衝撃の少ない穏やかな イオン化手段を用いているため、試料をイオン化 する節分解することが少なく、分子イオンが観測 しやすい特徴を有し、GC質量分析計では、仍ら れない多くの知見を有している。

第1回にLC/API買豆分析計の概略を示す。 被体クロマトグラフ1(以下、LCと略称する) より溶出する試料および移動相は、テフロンパイ プ2を通して緩化部3に送られ、ここで熱を加え られることにより發化される。繋化された試料お よび移動相は分子状態となりイオン化室4におい て針種極 5 より発生するコロナ放電によってイオン化される。イオン化された移動相分子は試料分子と分子反応を超こし、イオン化がまだされていない試料分子へプロトンを移すことによって試料分子をイオン化する。この分子反応によって試料分子は穏やかに且っほぼすべての分子がイオン化される。イオン化された試料分子は第1細孔6を通り、更に第2細孔7を通って質量分析部8に送られ質量分析される。

(発明が解決しようとする課題)

...f

しかしながらこれまでの試料あるいは移動相をイオン化するイオン化節は、コロナ放配を発生する針電極を1本で構成しているため、イオン化された試料あるいは移動相は、針電極の高電圧によって発生する電界により排気側に押し出されてしまい、効率よく第1 細孔危極の穴を通過できないという欠点を有していた。

本発明の目的は、イオン化された試料あるいは 移動相を効率よぐ第1細孔忽極の穴を通過させ、 より高感度で認定が可能なLC/API質量分析

は脱溶媒室11を通ることによつて分子状態となりイオン化室4に遠する。イオン化室4では複数の針電便5によつて発生するコロナ放電はリイオン化が行われる。通常イオン化室4での試料分子と移動相分子の数の比率は、試料分子1に対して移動和分子は10°~105倍と桁違いに多く存在するため、コロナ放電によるイオン化はまず移動相分子が行われ、移動相分子イオンと試料分子が衝突し、プロトン移動反応により試料分子イオンが生成される。

イオン化された試料分子あるいは移動相分は、 針電極5が第3回のように放射状に複数本配置されていることから、従来の技術のように発散して しまうことはなく、第1細孔電極6の穴部に集束 することになる。これは各々の針電極5へは同電 位の高電圧(約7kV~10kV)が印加されており、 又、複数の針電極5の中心部に向つて第1細孔電 後6(約3kV~4kV)の先端が突き出しているの電 造となつていることから、針電極5の中心部の電 位が低い状態となり、生成されたイオンは必然的 計を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

上記目的は、第1 細孔電極の穴を中心にしコロナ放電を発生する針電極を放射状に複数設けることによつて達成される。

(作用)

第1 細孔電極の穴を中心に複数の針電極を放射 状に設けることは、各々の針電極に印加される高 電圧によつて発生する電界により、イオン化され た試料あるいは移動相を第1 細孔電極の穴部に染 束させることが可能となる。したがつて生成され たイオンは第1 細孔電極の穴を通過することが容 長となり、質量分析部により多くのイオンを送る ことができ高感度で測定が可能となる。

〔实施例〕

以下、本発明の実施例を第2図により説明する。 LC1から溶出する試料あるいは移動相は發化部 3に送られ、ここで熱を印加されることによって 非常に細かな器として試料導入パイプ10の先端 より噴出される。噴出された試料あるいは移動相

に中心部に集束され第1細孔電極6の先端に集まることになる。第4図にその構造と電界の分布を示す。これよりイオンは、第1細孔電極6の穴より入り込む第2細孔電極7からの電界によつて第1細孔電極6の穴に引き込まれ易くなり、したがつて従来より5~10倍以上のイオン歴を費量分析部8へ送り込むことが可能となる。

文、第5回に本発明の変形例を示す。これは複数設けた各々の針電模5と針電極電源12との間を高抵抗13を介して接続したことが第3回と外なる点である。この目的はコロナ放電を常に発生させ安定して試料あるいは移動机のイオン化を行うところにある。第3回において、複数設けた針電極5の1本にコロナ放電電流によって高級の対電流れた場合、その放電電流によって高級の針電極もすべて同時に電位が下がつてしまいる。他の報数の針電極が不安定になるという欠点を有している針電極だけであるのはコロナ放電を発生している針電極だけ

であり、他の針電極は世位が下がらないため、してコロナ放電を起こすとが可能となるとしたがつて安定して試料あるいは移動相をイオン面を名という利点を有方放電電流が異なることとかのができるとなりが異なることとなり、生生いに扱いないでは必ずしも中心なる。しかし実際ではより5~10倍のイオン量を質量分析部へ送り込むことが可能である。

(発明の効果)

本発明によれば生成されたイオンを第1組孔電 個の先端部に集束させることができるので、従来 より5~10倍のイオン量を質量分析部に送り込むことが可能となり、したがつて高感度で測定が 可能となる。

4. 図面の簡単な説明

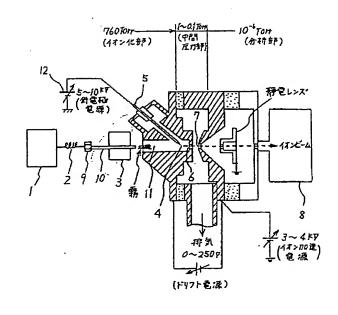
第1回はLC/API質量分析計の概略図、第 2回は本発明の実施例を示す図、第3回は本発明 の針電極を複数本放射状に配置した一倒を示す図、 第4回は本発明の針電極を複数本放射状に設けた ときの電界分布図、第5回は本発明の変形例を示 す図である。

1 …被体クロマトグラフ、3 …銀化節、4 …イオン化富、5 …針電極、6 …第1 細孔電極、7 …第2 細孔電極、8 … 質量分析部、10 … 試料導入パイプ、12 …針電極電源、13 …高抵抗。

代理人 弁理士 小川醛男



第 1 図



第 2 図

